

**МЕТОДИКА ВЫБОРА ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ  
НА БЕЗУСЛОВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОШИБОК 1-ГО И 2-ГО РОДА  
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГОСЯ  
СКАЛЯРНОЙ ВЕЛИЧИНОЙ**

**Н. Г. НАЗАРОВ, М. В. ЗЕЛЕНКОВА**

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,  
Москва, Россия, e-mail: viz\_zelen@rambler.ru

*На основе кусочно-линейной аппроксимации оперативной характеристики решающей функции, определяющей эффективность оценки качества изделия, представленного скалярной величиной, разработана методика формирования ограничений на параметры, при выполнении которых гарантируются заданные требования на безусловные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода.*

**Ключевые слова:** кусочно-линейная аппроксимация оперативной характеристики, условная и безусловная вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, равномерное распределение.

*Based on piecewise-linear approximation of operational characteristic of the decision function defining the efficiency of evaluating a product characterized by scalar quantity, methods of generating limitations to ensure the observation of set requirements for unconditional probability of 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> type errors have been developed.*

**Key words:** piecewise-linear approximation of operational characteristic function, conditional and unconditional 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> type error probability, equally probable distribution.

В [1] предложен алгоритм формирования оптимального плана  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$ , гарантирующего выполнение по критерию минимума объема многократных измерений  $\hat{\mu}$  следующих ограничений:

$$\begin{cases} \alpha(|\varepsilon_x|/H_0^*) \leq \alpha_0 \ll 1 - \text{ограничение на вероятность ошибки 1-го рода;} \\ \beta(|\varepsilon_x|/H_1^*) \leq \beta_0 \ll 1 - \text{ограничение на вероятность ошибки 2-го рода,} \end{cases} \quad (1)$$

где  $|\varepsilon_x| = |\Delta x|/\sigma_e$  – приведенное относительно СКО  $\sigma_e$  отклонение;  $\Delta x = x - x_0$  – отклонение величины  $x$ , характеризующей качество изделия, относительно значения  $x_0$ ;  $x_0$  – середина поля допуска  $x_0 \pm Tx/2$ , определяющего требования к величине  $x$ .

С использованием  $|\varepsilon_x|$  альтернативные гипотезы формируются в следующем виде:

$$H_0 : |\varepsilon_x| \leq \varepsilon_x^* = \frac{1}{2} \frac{T\Delta x}{\sigma_e}; \quad H_0^* : |\varepsilon_x| \leq \varepsilon_{x0}^* = \varepsilon_x^*(1 - \xi_0), \quad 0 < \xi_0 \leq 1;$$

$$H_1 : |\varepsilon_x| > \varepsilon_x^*; \quad H_1^* : |\varepsilon_x| > \varepsilon_{x1}^* = \varepsilon_x^*(1 + \xi_1), \quad \xi_1 > 0.$$

Экспериментальная оценка альтернативных гипотез реализуется с помощью решающей функции стандартного вида

$$r(U) = \begin{cases} 0, & \text{если } U \leq u_0, \text{ то принимают гипотезу } H_0; \\ 1, & \text{если } U > u_0, \text{ то } H_1. \end{cases}$$

где  $U$  – экспериментальная статистика, формируемая на основе плана многократных измерений  $(x, \hat{\mu})$ ;  $u_0 = \text{const}$  – параметр решающей функции.

Для гауссовой случайной статистики

$$U = T = \frac{Z(x) - x_0}{\sigma_e} \sqrt{\hat{\mu}} = m_t + \overset{\circ}{T},$$

где  $m_t = \frac{\Delta x}{\sigma_e} \sqrt{\hat{\mu}} = \varepsilon_x \sqrt{\hat{\mu}}$  – математическое ожидание,  $\hat{\mu}$  – объем многократных измерений;  $\overset{\circ}{T}$  – центрированная случайная составляющая с

$$\text{дисперсией } D_t = 1; \quad Z(x) - x_0 = \frac{1}{\hat{\mu}} \sum_{j=1}^{\hat{\mu}} Y_j(x) - x_0 = x + \overset{\circ}{Z} - x_0 = \Delta x + \overset{\circ}{Z},$$

$$D_Z = \frac{D_e}{\hat{\mu}}, Y_j(x), j = \overline{1, \hat{\mu}} \text{ -- многократные, равноточные по дисперсии } D_e$$

измерения, не содержащие систематическую погрешность.

Вероятность случайного события  $|T| \leq u_0$  определяется следующим образом

$$P(|T| \leq u_0) = 0,5 + \Phi(\hat{u}_0 - \sqrt{\hat{\mu}} |\varepsilon_x|) = L(|\varepsilon_x| / x, \hat{\mu}, \hat{u}_0), \quad (2)$$

где  $\Phi(t)$  – функция Лапласа.

Выражение (2) как функция аргумента  $|\varepsilon_x|$  называется оперативной характеристикой решающей функции. Ее значения при каждом значении  $|\varepsilon_x|$  определяют вероятность принятия гипотезы  $H_0$ . Она монотонно убывает с возрастанием  $|\varepsilon_x|$  от значений равных или близких к единице до нуля и имеет точку перегиба.

На интервале гипотезы  $H_0$  оперативная характеристика дает возможность правильно оценить  $H_0$ , а ее дополнение до единицы – вероятность ошибочной оценки ее как  $H_1$ :

$$\alpha(|\varepsilon_x| / H_0) = 1 - L(|\varepsilon_x| / x, \hat{\mu}, \hat{u}_0) \Big|_{|\varepsilon_x| \leq \varepsilon_x^*} - \quad (3)$$

условная вероятность ошибки 1-го рода

На интервале гипотезы  $H_1$  оперативная характеристика определяет вероятность оценить ее как гипотезу  $H_0$ , т. е.

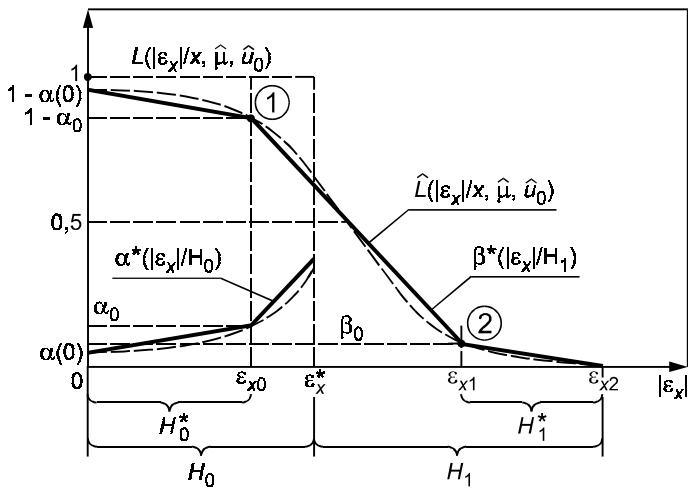
$$\beta(|\varepsilon_x| / H_1) = L(|\varepsilon_x| / x, \hat{\mu}, \hat{u}_0) \Big|_{|\varepsilon_x| > \varepsilon_x^*} - \quad (4)$$

условная вероятность ошибки 2-го рода.

На рисунке эти вероятности показаны пунктирными кривыми. Из (3) и (4) следует равенство

$$\alpha(\varepsilon_x^* / H_0) \Big|_{|\varepsilon_x| \leq \varepsilon_x^*} + \beta(\varepsilon_x^* / H_1) \Big|_{|\varepsilon_x| = \varepsilon_x^*} = 1.$$

Его наличие свидетельствует о том, что при  $|\varepsilon_x| = \varepsilon_x^*$  и малой окрестности точки  $\varepsilon_x^*$  невозможно ограничить вероятности (3), (4) малыми значениями. Поэтому допустимы только ограничения (1),



Графики оперативных характеристик

которые можно заменить эквивалентными ограничениями для оперативной характеристики

$$\left. \begin{array}{l} L(|\varepsilon_x|/x, \hat{\mu}, \hat{u}_0) \Big|_{|\varepsilon_x| \leq \varepsilon_{x0}} \geq 1 - \alpha_0; \\ L(|\varepsilon_x|/x, \hat{\mu}, \hat{u}_0) \Big|_{|\varepsilon_x| \geq \varepsilon_{x1}} \leq \beta_0. \end{array} \right\} \quad (5)$$

Очевидно, что если в отношениях (5) оставить только знаки равенства, то оперативная характеристика пройдет через точки 1, 2 с координатами  $(1 - \alpha_0, \varepsilon_{x0})$ ,  $(\beta_0, \varepsilon_{x1})$ , т. е. они определяются значениями пар величин  $(\alpha_0, \xi_0), (\beta_0, \xi_1)$ .

Из рисунка следует, что при  $|\varepsilon_x| \in (\varepsilon_{x0}, \varepsilon_{x1})$  условные вероятности (3), (4) принимают значения превышающие ограничения  $\alpha_0, \beta_0$ .

Рассмотрим безусловные вероятности, используя допущение о том, что аргумент  $|\varepsilon_x|$  на интервале  $[0, \varepsilon_{x2}]$ , где  $\varepsilon_{x2} = \varepsilon_x^*(1 + \xi_2)$ ,  $\xi_2 > \xi_1$  — случайная величина  $|E(x)|$  с плотностью распределения  $f(|\varepsilon_x|)$ . Тогда (3), (4) будут выглядеть следующим образом

$$\left. \begin{aligned} \alpha(H_0) &= \frac{1}{P_0} \int_0^{\varepsilon_x^*} \alpha(|\varepsilon_x|/H_0) f(|\varepsilon_x|) d|\varepsilon_x|; \\ \beta(H_1) &= \frac{1}{P_1} \int_{\varepsilon_x^*}^{\varepsilon_{x2}} \beta(|\varepsilon_x|/H_1) f(|\varepsilon_x|) d|\varepsilon_x|, \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

где  $P_0 = P(|E(x)| \leq \varepsilon_x^*) = \int_0^{\varepsilon_x^*} f(|\varepsilon_x|) d|\varepsilon_x|$ ,  $P_1 = P(\varepsilon_x^* < |E(x)| \leq \varepsilon_{x2}) = \int_{\varepsilon_x^*}^{\varepsilon_{x2}} f(|\varepsilon_x|) d|\varepsilon_x|$  –

вероятности появления гипотез  $H_0, H_1$ .

Поскольку определение плотности распределения  $f(|\varepsilon_x|)$  трудно разрешимая задача, примем ее равной постоянной величине на интервале  $[0, \varepsilon_{x2}]$ , т.е.  $f(|\varepsilon_x|) = 1/\varepsilon_{x2}$ .

При введенном допущении (6) преобразуется к следующему виду

$$\left. \begin{aligned} \alpha(H_0) &= \frac{1}{P_0 \varepsilon_{x2}} I_\alpha(\varepsilon_x^*); \\ \beta(H_1) &= \frac{1}{P_1 \varepsilon_{x2}} I_\beta(\varepsilon_x^*, \varepsilon_{x2}), \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

где

$$\left. \begin{aligned} I_\alpha(\varepsilon_x^*) &= \int_0^{\varepsilon_x^*} \alpha(|\varepsilon_x|/H_0) d|\varepsilon_x|; \\ I_\beta(\varepsilon_x^*, \varepsilon_{x2}) &= \int_{\varepsilon_x^*}^{\varepsilon_{x2}} \beta(|\varepsilon_x|/H_0) d|\varepsilon_x|; \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

$$P_0 = \frac{1}{\varepsilon_{x2}} \varepsilon_x^* = \frac{1}{\varepsilon_x^*(1 + \xi_2)} \varepsilon_x^* = \frac{1}{1 + \xi_2}; P_0 \varepsilon_{x2} = \varepsilon_x^*;$$

$$P_1 = 1 - P_0 = 1 - \frac{1}{1 + \xi_2} = \frac{\xi_2}{1 + \xi_2}; P_1 \varepsilon_{x2} = \frac{\xi_2}{1 + \xi_2} \varepsilon_x^*(1 + \xi_2) = \varepsilon_x^* \xi_2.$$

Для подынтегральных функций в (8) введем следующие кусочно-линейные аппроксимации

$$\alpha^*(|\varepsilon_x|/H_0) = \begin{cases} \alpha(0) + c_{\alpha 0} |\varepsilon_x|, & |\varepsilon_x| \in [0, \varepsilon_{x0}]; \\ \alpha_0 + c_{\alpha 1} (|\varepsilon_x| - \varepsilon_{x0}), & |\varepsilon_x| \in (\varepsilon_{x0}, \varepsilon_x^*]; \end{cases}$$

$$\beta^*(|\varepsilon_x|/H_1) = \begin{cases} \beta(\varepsilon_x^*) - c_{\beta 0} (|\varepsilon_x| - \varepsilon_x^*), & |\varepsilon_x| \in (\varepsilon_x^*, \varepsilon_{x1}]; \\ \beta_0 - c_{\beta 1} (|\varepsilon_x| - \varepsilon_{x1}), & |\varepsilon_x| \in (\varepsilon_{x1}, \varepsilon_{x2}], \end{cases}$$

$$\text{где } c_{\alpha 0} = \frac{\alpha_0 - \alpha(0)}{\varepsilon_{x0}}, \quad c_{\alpha 1} = \frac{\alpha(\varepsilon_x^*) - \alpha_0}{\varepsilon_x^* - \varepsilon_{x0}}, \quad c_{\beta 0} = \frac{\beta(\varepsilon_x^*) - \beta_0}{\varepsilon_{x1} - \varepsilon_x^*}, \quad c_{\beta 1} = \frac{\beta_0}{\varepsilon_{x2} - \varepsilon_{x1}}.$$

Данные аппроксимации позволяют представить интегралы (8) площадями трапеций и прямоугольного треугольника как это показано на рисунке

$$\int_0^{\varepsilon_x^*} \alpha^*(|\varepsilon_x|/H_0) d|\varepsilon_x| = \frac{1}{2} [\alpha(0) + \alpha_0] \varepsilon_{x0} \Big|_{\varepsilon_{x0} = \varepsilon_x^*(1 - \xi_0)} + \frac{1}{2} [\alpha_0 + \alpha(\varepsilon_x^*)] \xi_0 \varepsilon_x^* = \quad (9)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \alpha(0) + \alpha_0 + [\alpha(\varepsilon_x^*) - \alpha(0)] \xi_0 \right\} \varepsilon_x^*;$$

$$\int_{\varepsilon_x^*}^{\varepsilon_{x2}} \beta^*(|\varepsilon_x|/H_1) d|\varepsilon_x| = \frac{1}{2} [\beta(\varepsilon_x^*) - \beta_0] (\varepsilon_{x1} - \varepsilon_x^*) \Big|_{\varepsilon_{x1} - \varepsilon_x^* = \xi_1 \varepsilon_x^*} +$$

$$+ \frac{1}{2} \beta_0 (\varepsilon_{x2} - \varepsilon_{x1}) \Big|_{\varepsilon_{x2} - \varepsilon_{x1} = \varepsilon_x^* (\xi_2 - \xi_1)} = \frac{1}{2} [\beta(\varepsilon_x^*) \xi_1 + \beta_0 \xi_2] \varepsilon_x^*, \quad (10)$$

Выразим  $\beta(\varepsilon_x^*)$  через параметры  $\alpha_0, \beta_0, \xi_0, \xi_1$ , зная, что эта величина определяется значением прямой линией, проходящей через точки 1, 2

(см. рисунок) при аргументе  $|\varepsilon_x| = \varepsilon_x^*$ . Уравнение данной прямой имеет следующий вид

$$l(|\varepsilon_x|) = 1 - \alpha_0 - \frac{1 - \alpha_0 - \beta_0}{\varepsilon_{x_1} - \varepsilon_{x_0}} (|\varepsilon_x| - \varepsilon_{x_0}),$$

где  $\varepsilon_{x_0} = \varepsilon_x^*(1 - \xi_0)$ ,  $\varepsilon_{x_1} - \varepsilon_{x_0} = \varepsilon_x^*(\xi_0 + \xi_1)$ ,  $|\varepsilon_x| \in [\varepsilon_{x_0}, \varepsilon_{x_1}]$ .

После подстановки указанных выражений получим

$$l(|\varepsilon_x|) \Big|_{|\varepsilon_x| = \varepsilon_x^*} = \beta(\varepsilon_x^*) = (1 - \alpha_0) \frac{\xi_1}{\xi_0 + \xi_1} + \beta_0 \frac{\xi_0}{\xi_0 + \xi_1}. \quad (11)$$

Из равенства (5) следует  $\alpha^*(\varepsilon_x^*) = 1 - \beta^*(\varepsilon_x^*)$ .

Для безусловных вероятностей (8) с интегралами (9), (10) сохраним ограничения (1) и получим аналогичные выражения для безусловных вероятностей.

Для  $\alpha(H_0)$

$$\alpha(H_0) = \frac{1}{2} \left\{ \alpha(0) + \alpha_0 + [\alpha(\varepsilon_x^*) - \alpha(0)] \right\} \xi_0 \leq \alpha_0 \quad (12)$$

или

$$\xi_0 \leq \frac{\alpha_0 - \alpha(0)}{\alpha(\varepsilon_x^*) - \alpha(0)} = \frac{\alpha_0 - \alpha(0)}{1 - \beta(\varepsilon_x^*) - \alpha(0)}. \quad (13)$$

Для  $\beta(H_1)$

$$\beta(H_1) = \frac{1}{2} \frac{1}{\xi_2} \left[ \beta(\varepsilon_x^*) \xi_1 + \beta_0 \xi_2 \right] \leq \beta_0 \quad (14)$$

или

$$\xi_2 \geq \frac{\beta(\varepsilon_x^*)}{\beta_0} \xi_1. \quad (15)$$

Используем условия (13), (15) для выбора параметров  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$ . Поскольку условий два, а неизвестных параметров три, то введем условие  $\xi_1 = \xi_0$ . Тогда, согласно (11)

$$\beta^*(\varepsilon_x^*) = 0,5(1 + \beta_0 - \alpha_0) = \begin{cases} 0,5 \text{ при } \alpha_0 = \beta_0; \\ > 0,5 \text{ при } \alpha_0 < \beta_0; \\ < 0,5 \text{ при } \alpha_0 > \beta_0. \end{cases}$$

Теперь условия (13), (15) запишутся следующим образом

$$\left. \begin{aligned} \xi_0 &\leq \frac{\alpha_0 - \alpha(0)}{1 - 0,5[1 + (\beta_0 - \alpha_0)] + \alpha(0)} = \\ &= \frac{\alpha_0 - \alpha(0)}{0,5[1 - (\beta_0 - \alpha_0) + \alpha(0)]} = \hat{\xi}_0(\alpha_0, \beta_0, \alpha(0)); \\ \xi_2 &\geq \frac{\beta(\varepsilon_x^*)}{\beta_0} \xi_0 = \frac{0,5[1 + (\beta_0 - \alpha_0)]}{\beta_0} \xi_1 = \\ &= \hat{\xi}_2(\alpha_0, \beta_0, \xi_0), \quad \xi_1 = \xi_0. \end{aligned} \right\} \quad (16)$$

Поскольку значение величины  $\alpha(0)$  может быть найдено только после определения параметров плана  $(\hat{u}_0, \hat{\mu})$ , зависящих от  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$ , и имеет место условие  $\alpha(0) << \alpha_0$ , то допустимо равенство  $\alpha(0) = 0$ , тогда первое из условий (16) примет вид

$$\xi_0 \leq \hat{\xi}_0(\alpha_0, \beta_0) = \frac{\alpha_0}{0,5[1 - (\beta_0 - \alpha_0)]}.$$

Таким образом, значения  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$ , выбранные согласно условиям (16), гарантируют выполнение ограничений на безусловные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода оценки качества изделия с использованием оптимального плана  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$ , определенного с учетом значений  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$ .

В [1] приведены алгоритмы определяющие параметры оптимального плана с учетом ограничения на систематическую погрешность

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu} &= [\lambda_0^2]^+, \quad \text{где } \lambda_0 = \frac{t_{0,5-\alpha_0} + t_{0,5-\beta_0}}{\varepsilon_x^*(\xi_0 + \xi_1 - 2\gamma_x)}; \\ \hat{u}_0 &= \frac{(1 - \xi_0 + \gamma_x)t_{0,5-\beta_0} + (1 + \xi_1 - \gamma_x)t_{0,5-\alpha_0}}{\xi_0 + \xi_1 - 2\gamma_x}, \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

$$\text{где } \gamma_x = \frac{Tm_e^*}{Tx}; \quad Tm_e^* = \gamma_e T_e; \quad \gamma_e = 1 - \eta_e \frac{t_{0,5-\varepsilon}}{t_{0,5(1-\lambda\varepsilon)}} < 1; \quad \eta_e = \frac{\sigma_e}{\sigma_e^*} \leq 1;$$

$\sigma_e^* = d_e T_e$ ;  $d_e = 0,5 t_{0,5(1-\lambda\varepsilon)}^{-1}$ ;  $\lambda \in [0,1; 0,4]$ ;  $t_{0,5-\varepsilon}, t_{0,5(1-\lambda\varepsilon)}, t_{0,5-\beta_0}$  – квантили функции Лапласа.

Коэффициент  $\gamma_x$  учитывает ограничение на систематическую погрешность, а  $\eta_e = (\sigma_e / \sigma_e^*) \leq 1$  – ограничение на СКО  $\sigma_e$ , т.е.

$$\left. \begin{aligned} |m_e(x)| &\leq Tm_e^*/2; \\ \sigma_e &\leq \sigma_e^*. \end{aligned} \right\}$$

Алгоритмы планирования измерений при экспериментальной оценке этих условий изложены в [2]. Данные ограничения получены для гауссовой случайной погрешности и соответствуют нормам, установленным [3] и обеспечивающим следующее ограничение на модуль случайной погрешности

$$P(|E(x)| \leq T_e/2) \geq 1 - \varepsilon, \quad \varepsilon \ll 1,$$

где  $E(x) \in [0 \pm T_e/2]$  – поле допуска на случайную погрешность.

Таким образом, алгоритмы (17) учитывают ограничения условий единства измерений. Для величины  $\varepsilon_x^*$ , входящей в алгоритм определения параметра  $\hat{\mu}$ , получено следующее выражение

$$\varepsilon_e^* = \frac{1}{2} \frac{T_x}{\sigma_e} = \frac{t_{0,5(1-\lambda\varepsilon)}}{\eta_e \eta_{ex}},$$

где  $\eta_{ex} = T_e/T_x$ .

Заметим, что аргументом оперативной характеристики для случая, при котором учитывается ограничение на систематическую погрешность, становится величина  $|\varepsilon_t| = |\varepsilon_x| + |\varepsilon_e|$ , где  $|\varepsilon_e| = |m_e(x)|/\sigma_e$  – модуль приведенной систематической погрешности. Тогда исходные уравнения, определяющие параметры оптимального плана  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$ , выглядят как

$$\left. \begin{aligned} L(\varepsilon_{t_0} / x, \mu, u_0) &= 0,5 + \Phi(u_0 - \sqrt{\mu} \varepsilon_{t_0}) = 1 - \alpha_0; \\ L(\varepsilon_{t_1} / x, \mu, u_0) &= 0,5 + \Phi(u_0 - \sqrt{\mu} \varepsilon_{t_1}) = \beta_0, \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

где  $\varepsilon_{t_0}^* = \varepsilon_x^*(1 - \xi_0 + \gamma_x)$ ,  $\varepsilon_{t_1}^* = \varepsilon_x^*(1 + \xi_1 - \gamma_x)$ .

Решения этой системы уравнений вычисляются с помощью (17).

В [1] доказана лемма, которая утверждает, что оптимальный план  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$ , сформированный алгоритмами (17), гарантирует выполнение ограничений (1). Следовательно, если параметры  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$  определить по условиям (16), то будут выполнены и ограничения (12), (14). Следует обратить внимание на то, что систему уравнений (18) можно использовать для проверки правильности определения параметров оптимального плана  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$ .

П р и м е р . Исходные данные:  $\alpha_0, \beta_0 = 0,1$  – ограничения на безусловные вероятности ошибок 1-го и 2-го рода;  $\lambda = 0,4$ ;  $\varepsilon = 0,1$ ;  $\eta_{ex} = T_e / T_x = 0,3$ ;  $\eta_e = 1$  ( $\sigma_e = \sigma_e^*$ );  $\gamma_x = 0,1$ . Параметры  $\lambda, \varepsilon, T_e$  определяют условие единства измерений относительно случайной погрешности.

*1-й этап.* Выбор значений параметров  $\xi_0, \xi_1, \xi_2$ .

Используя условия (16):

$$\xi_0 \leq \hat{\xi}_0(\alpha_0, \beta_0) = \frac{\alpha_0}{0,5[1 - (\beta_0 - \alpha_0)]} = \frac{0,1}{0,5} = 0,2;$$

$$\xi_2 \geq \hat{\xi}_0(\xi_0 / \alpha_0, \beta_0) = \frac{0,5[1 + (\beta_0 - \alpha_0)]}{\beta_0} \xi_0 = \frac{0,5}{0,1} \xi_0 = 5 \xi_0.$$

выберем значения:  $\xi_0 = 0,15 = \xi_1$ ,  $\xi_2 = 5 \xi_0 = 5 \cdot 0,15 = 0,75$ .

*2-й этап.* Расчет значений параметров, входящих в (17), и  $\hat{\mu}, \hat{u}_0$ :

$$\varepsilon_e^* = \frac{t_{0,5(1-\lambda\varepsilon)}}{\eta_e \eta_{ex}} = \frac{t_{0,48}}{0,3} = 6,83;$$

$$\varepsilon_{t_0}^* = \varepsilon_x^*(1 - \xi_0 + \gamma_x) = 6,83 \cdot 0,95 = 6,49;$$

$$\varepsilon_{t_1}^* = \varepsilon_x^*(1 + \xi_1 - \gamma_x) = 6,83 \cdot 1,05 = 7,17;$$

$$\lambda_0 = \frac{2t_{0,5-\alpha_0}}{\varepsilon_x^*(\xi_0 + \xi_1 - 2\gamma_x)} = \frac{t_{0,5-\alpha_0}}{6,83 \cdot 0,05} = \frac{1,28}{0,34} = 3,75;$$

$$\hat{\mu} = [\lambda_0^2]^+ = \hat{\mu} = [14,06]^+ = 15;$$

$$\hat{u}_0 = \frac{(1 - \xi_0 + \gamma_x)t_{0,5-\beta_0} + (1 + \xi_1 - \gamma_x)t_{0,5-\alpha_0}}{\xi_0 + \xi_1 - 2\gamma_x} = \frac{2t_{0,5-\alpha_0}}{0,1} = \frac{2,56}{0,1} = 25,6.$$

Проверка правильности определения  $\hat{\mu}$  и  $\hat{u}_0$  по (18)

$$L(\varepsilon_{t0} / x, \mu, u_0) = 0,5 + \Phi(\hat{u}_0 - \lambda_0 \varepsilon_{t0}) = 0,5 + \Phi(25,6 - 3,75 \cdot 6,49) = \\ = 0,5 + \Phi(1,26) = 0,5 + 0,396 \approx 0,9 = 1 - \alpha_0;$$

$$L(\varepsilon_{t1} / x, \mu, u_0) = 0,5 + \Phi(\hat{u}_0 - \lambda_0 \varepsilon_{t1}) = 0,5 + \Phi(25,6 - 3,75 \cdot 7,17) = \\ = 0,5 + \Phi(-1,29) = 0,5 - 0,401 \approx 0,1 = \beta_0.$$

*Вывод:* параметры плана  $(x, \hat{\mu}, \hat{u}_0)$  определены верно.

## Л И Т Е Р А Т У Р А

1. **Назаров Н. Г.** Измерения: планирование и обработка результатов. М.: Изд-во стандартов, 2000.
2. **Назаров Н.Г.** Планирование измерений при экспериментальной оценке их единства //Измерительная техника. 2010. № 2. С. 3 – 11;
3. **Федеральный** закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

*Дата принятия 25.10.2012 г.*

